Анализ устойчивости нейронных сетей к шумам

Абстракт.

Анализ возможностей нейросетей давать правильные ответы в шумных условиях, все ещё остается критически важной задачей в различных областях такие как: медицина, промышленность, беспилотные устройства. Для решений задачи анализа устойчивости нейронных сетей к шумам мы интерпритируем нейронную сеть, как иерархическую динамическую систему. Главное открытие нашей работы заключается в том, что мы не разделяем нейронные сети и Динамические системы. Это означает то, что к нейросети можно применить математический аппарат, который применим к динамическим сетям. Весь код находится на Github: https://github.com/companys1234/stability-analysis-of-neural-networks

Введение.

До нашей работы было несколько работ посвященных анализу устойчивости нейронных сетей[3,4]. Новаторство нашего подхода заключается в том, что для анализа мы используем математический аппарат теории динамических систем, теории катастроф, и теории бифуракций. Это может быть уместным поскольку мы считаем, что нейросеть можно описать как иерархическую динамическую систему. Мы анализируем устойчивость с помощью 5 методов, которые будут описанные далее. Мы тестируем наши методы на 4 моделях нейросетей. Мы предполагаем, что качество наших 5 метрик не уступает другим методам (SSIM, PSNR, и т.д) анализа устойчивости нейронных сетей, а также может открыть новые горизонты в сфере этих исследований

Связанные работы.

Transformer[2] - классическая архитектура для обработки последовательностей.

VIT[1] - трансформенная архитектура для обработки изображений.

SSIM - учитывает структуру изображения и лучше для восприятия. Формула: $SSIM(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y+c_1)(2\sigma_{x,y}+c_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+c_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+c_2)}$, где μ -среднее значение, σ - стандартное отклонение, $\sigma_{x,y}$ - ковариация, $C_{1,2}$ - константы стабилизации. Минусы: менее точен для сильных шумов

Accuracy drop - прямая оценка влияния шума на модель.

 Φ ормула: $AccuracyDrop = Accuracy_{clean} - Accuracy_{noisy}$

Минусы: нужно знать точность на чистых данных, зависит от задачи.

PSNR - довольно простая метрика, проста для вычисления, хорошо отображает шумы, формула: $10 * \log_{10}\left(\frac{MAX_I^2}{MSE}\right)$, где MAX_I - максимальное значение пикселя. MSE - среднеквадратическая ошибка. Минусы: плохо работает с локальными признаками, зависит от MSE.

Динамическая система - это математическая модель описывающая эволюцию во времени точки в множестве элементов(состояний), по определенному закону эволюции

Теория бифуракций динамических систем - это раздел математики, который изучает резкое изменение поведения динамических систем при небольшом изменении их параметров

Теория хаоса -

Методы.

Мы предлагаем класс методов основанных на теории хаоса, теории бифуракций, и теории динамических систем. Методы: Энтропийный анализ, анализ сингулярных значений.

Рассмотрим работу принцип работы этих методов.

Энтропийный анализ:

 $h_{KS} = \sup_{P} \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} H(P \vee f^{-1}P \vee ... \vee f^{-n+1}P)$, где P - разбиение фазового пространства, H - Энтропия шеннона.

Если, $h_{KS} > 0$ система в состоянии хаоса.

Энтропийный анализ иерархий позволяет: Количественно оценить степень хаотичности на каждом уровне, выявить критические точки перехода между порядком и хаосом, оптимизировать структуру системы.

Анализ сингулярных возмущений:

Система представляется в виде раздельных переменных:

$$\epsilon \frac{dx}{dt} = f(x, y)$$
 (быстрые), $\epsilon \frac{dy}{dt} = g(x, y)$ (медленные)

 Γ де $\epsilon \leq 1$ малый параметр.

Суть метода: позволяет анализировать где в системе процессы протекают медленнее, или быстрее.

Каскадные бифуракции:

Последовательное возникновение бифуракций, при изменение параметра, ведущее к усложнению динамики.

Логистическое отображение:

$$x_{n+1} = rx_n(1-x_n),$$
 где $x_n \in [0,1]$, а $r \in [0,4]$ - управляющий параметр

Этот метод позволяет анализировать бифуракции как в подсистемах, так и на глобальном уровне.

Многоуровневые экспоненты Ляпунова:

Метод анализа хаотичности в системе с помощью расчёта спектров Ляпунова для каждого подуровня.

Спектр Ляпунова(λ_i)- характеризует среднюю скорость схождения/ расхождения траекторий в фазовом пространстве.

Алгоритм Бенеттина(адаптированный для иерархий):

1 разделение системы на уровни

2 для каждой подсистемы строится матрица Якоби

3 QR-разложение матриц Якоби (локальный спектр Ляпунова)

4 расчёт спектра через предел:

$$\lambda_i^k = \lim_{t \to \infty} \frac{1}{t} \ln \left| \delta x_i^k(t) \right|$$

Фрактальная размерность - количественная мера сложности аттрактора динамической системы.

Наш метод расчёта - корреляционная размерность (D_2) .

Формула:

 $D_2 = \lim_{r \to 0} \frac{\log - C(r)}{\log - r}$ где: $C(r) = \frac{1}{N^2} \sum_{i \neq j} \theta \left(r - \left(x_i - x_j \right) \right)$ - кореляционный интеграл, θ - функция Хевисайда, r - радиус окрестности,

N - количество точек траектории.

Алгоритм:

- 1 Встраивание временного ряда(метод Такенса)
- 2 Построение графиков log C(r) и log r
- 3 Наклон линейного графика $\rightarrow D_2$

Результаты.

Мы проверили на устойчивость 4 архитектуры нейронных сетей:

1 CNN-подобную модель(2 слоя свёртки с пулингом, 2 линейных слоя, активация ReLU)

2 Двухслойную МLР модель

3 VIT

4 Transformer

Интерпретация результатов:

Результаты CNN модели:

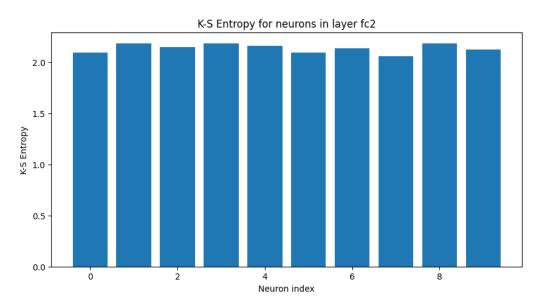


Рисунок 1. вычисление энтропии для CNN модели

Средняя энтропия для слоя FC2: 2.1398

Анализ сингулярных возмущений:

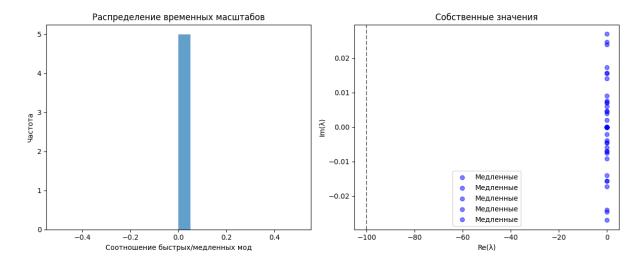


Рисунок 2. Анализ сингулярных возмущений для CNN модели.

Каскадные бифуракции:

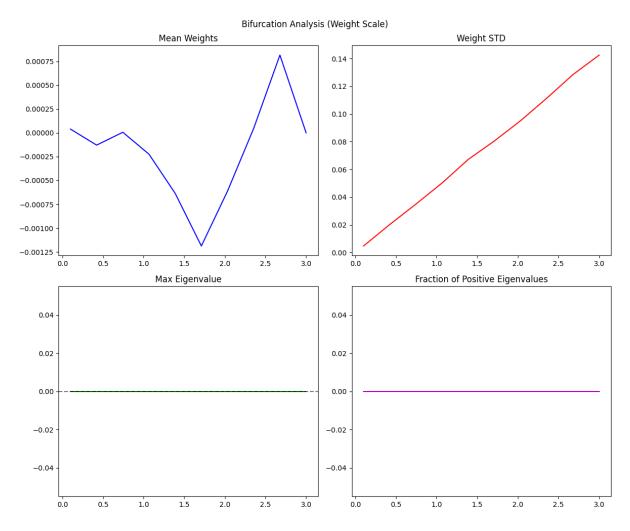
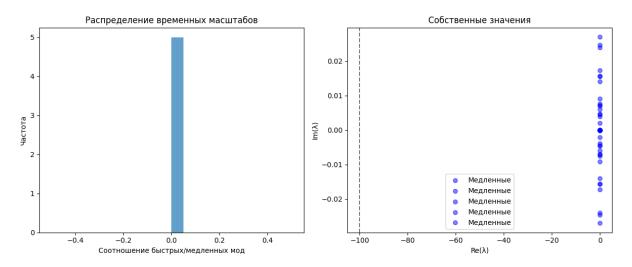


Рисунок 3. Каскадные бифуракции для CNN модели

Двухслойный MLP:

Анализ сингулярных значений:



Многоуровневые экспоненты Ляпунова и фрактальная размерность:

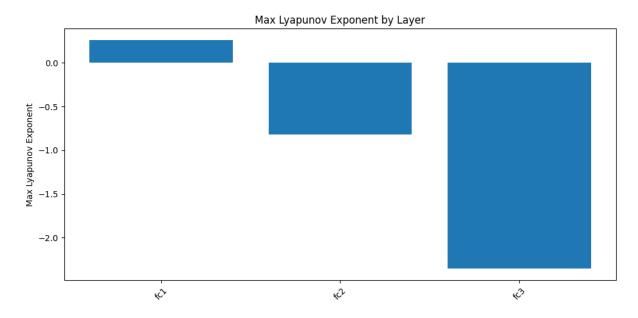


Рисунок 4. Многоуровневые экспоненты Ляпунова для CNN

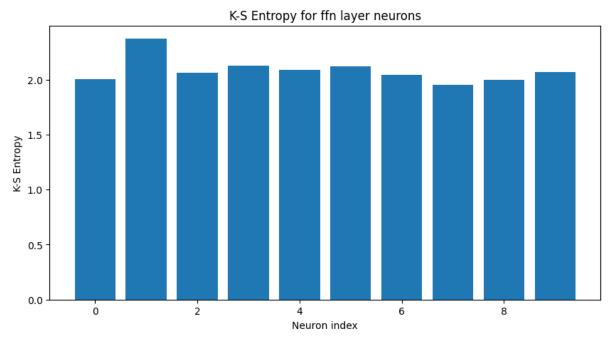
Фрактальная размерность:

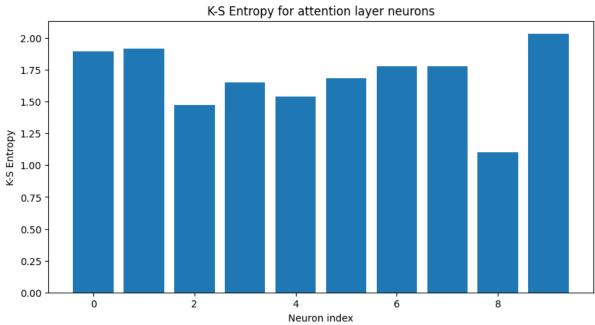
Слой 1: 6,90

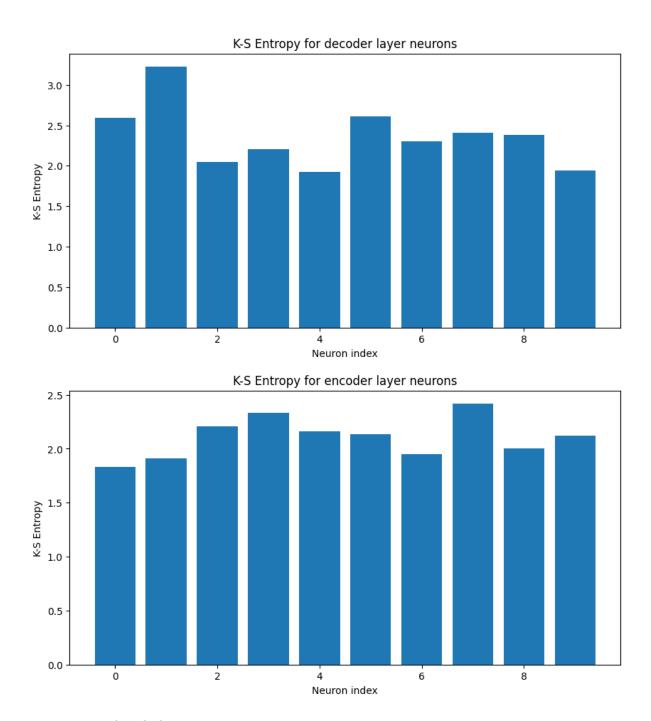
Слой 2: 8,10

Слой 3: 8,48

Transformer:



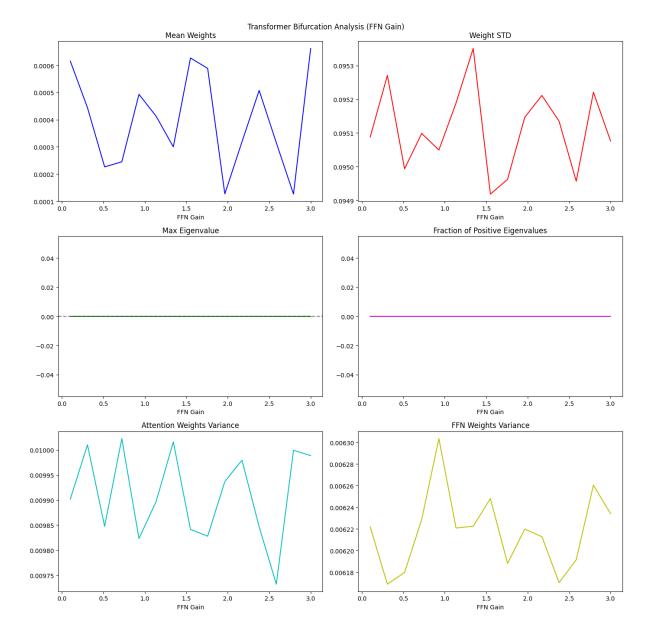


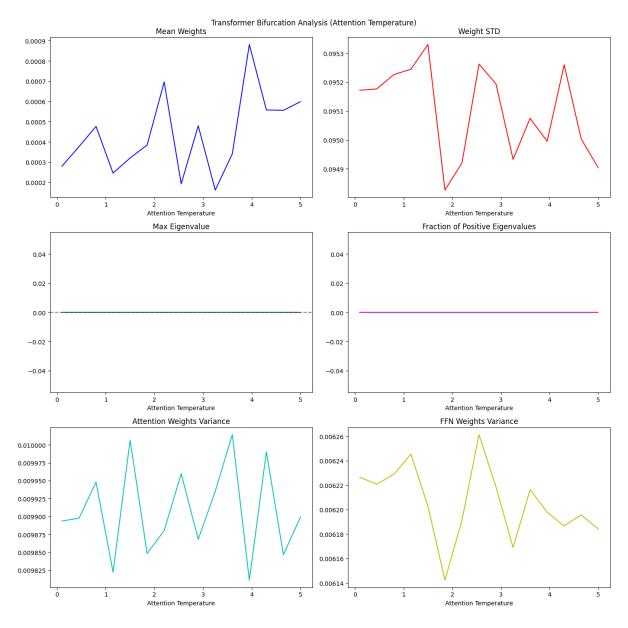


Рисунки 6,7,8,9. Энтропийный анализ для разных слоёв Transformer

Средние значения энтропии для слоёв: 2.1081, 2.3641, 1.6852, 2.0846

Каскадные бифуракции:





Риснуки 10,11,12. Анализ каскадных бифуракций для transformer.

Многоуровневые экспоненты Ляпунова и фрактальная размерность:

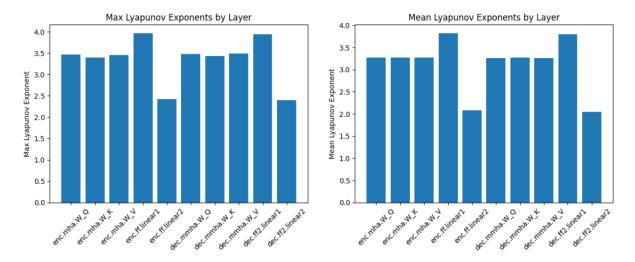


Рисунок 13. Многоуровневые экспоненты Ляпунова для Transformer.

VIT:

Энтропийный анализ:

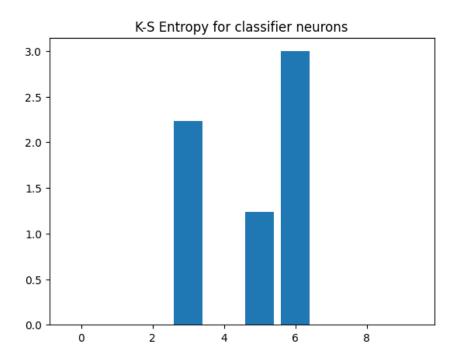


Рисунок 14. Энтропийный анализ для VIT Анализ сингулярных значений:

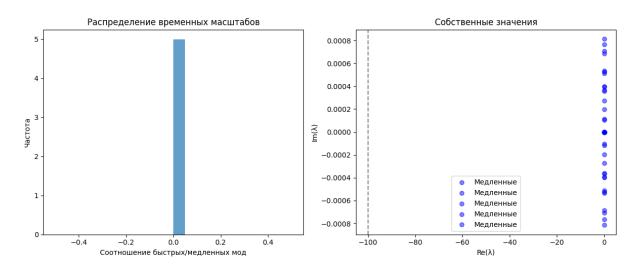
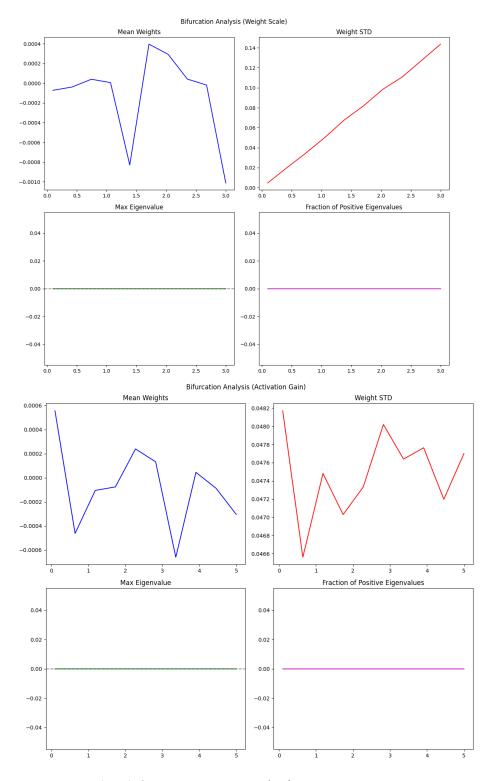


Рисунок 15. Анализ сингулярных значений для VIT

Каскадные бифуракции:



Рисунки 15,16. Каскадные бифуракции для VIT

Многоуровневые экспоненты Ляпунова:

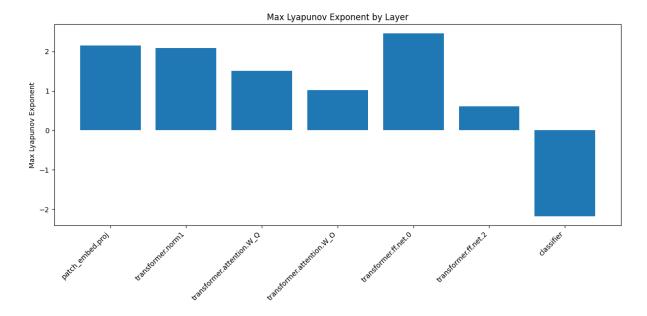


Рисунок 17. Максимальные экспоненты Ляпунова для VIT.

Заключение.

Методы анализа устойчивости нейронных сетей к шуму имеют большой потенциал, но при этом методы все ещё не универсальны. Каждый метод нужно подстраивать под определённую модель и архитектуру. Мы надеемся что в будущих работах будут использованы более новые и разнообразные методы анализа из теории хаоса, теории бифуракций или из теории динамических систем. А также будут проведен анализ с другими популярными архитектурами

Список литературы.

- [1] Dosovitskiy A. et al. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale //arXiv preprint arXiv:2010.11929. 2020.
- [2] Vaswani A. et al. Attention is all you need //Advances in neural information processing systems. -2017. T. 30.
- [3] Хохлова Татьяна Наилевна Устойчивость полносвязной и звёздной структур нейронных сетей // Вестник ЮУрГУ. Серия: Математика. Механика. Физика. 2012. №34. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivost-polnosvyaznoy-i-zvyozdnoy-struktur-neyronnyh-setey

[4] - Клестов Роман Андреевич, Клюев Андрей Владимирович, Столбов Валерий Юрьевич АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ МИКРОСТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ // Вестник ЮУрГУ. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmicheskaya-ustoychivost-neyronnyh-setey-glubokogo-obucheniya-pri-raspoznavanii-mikrostruktury-materialov (дата обращения: 14.08.2025).